# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011956088 \*\*Image available\*\* WPI Acc No: 1998-372998/ 199832

XRPX Acc No: N98-292643

Fluid emission type cold cathode device for microvacuum apparatus - has multiple emitters arranged on substrate, which is made of thin carbon tubes containing spherical molecular structure

Patent Assignee: TOSHIBA KK (TOKE )

Inventor: NAKAMOTO M

Number of Countries: 003 Number of Patents: 004

Patent Family:

	4 -						
Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
JP 10149760	A	19980602	JP 97249096	A	19970912	199832	В
KR 98024794	A	19980706	KR 9747852	A	19970912	199927	
US 6097138	A	20000801	US 97933039	A	19970918	200039	
JP 3421549	B2	20030630	JP 97249096	A	19970912	200343	

Priority Applications (No Type Date): JP 96246440 A 19960918; JP 96246436 A 19960918

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 10149760 A 18 H01J-001/30 KR 98024794 A H01J-001/30 US 6097138 A H01J-001/30

JP 3421549 B2 17 H01J-001/304 Previous Publ. patent JP 10149760

Abstract (Basic): JP 10149760 A

The device has several electron emitters (14) which are arranged on a support substrate (12) orderly. Each emitter is made of several thin carbon tubes (16), having spherical molecular arrangement. The carbon atoms in the carbon tubes are bonded in the form of specific carbonic ring structure.

ADVANTAGE - Offers uniform field emission characteristics. Facilitates operation at low drive voltage. Ensures high field emission efficiency and aspect ratio.

dille

Dwg.1/17

Title Terms: FLUID; EMIT; TYPE; COLD; CATHODE; DEVICE; APPARATUS; MULTIPLE; EMITTER; ARRANGE; SUBSTRATE; MADE; THIN; CARBON; TUBE; CONTAIN; SPHERE; MOLECULAR; STRUCTURE

Derwent Class: V05

International Patent Class (Main): H01J-001/30; H01J-001/304

International Patent Class (Additional): H01J-009/02

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): V05-D01B3C; V05-D01C5; V05-D05C5; V05-L01A3;

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公別番号

特開平10-149760

(43)公開日 平成10年(1998) 8月2日

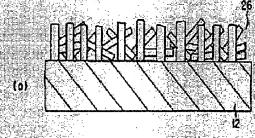
(51) Int.CL* 建剂配号	<b>F</b> 1	
HO 1 J 1/30	но 1 ј 1/30	F
9/02	9/02	<b>A</b> ,

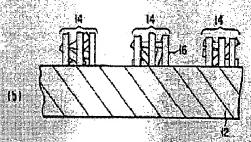
#### 審査請求 未請求 請求項の数27 OL (全 18 頁)

:		21F		11,20	* 1 (V) 1 (49T)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(21)出版案件	特數平9—249096	. 1, 1		(71) 出願人	000003078 株式会社東芝		
٠	(22)加賀日	平成9年(1997)9月1	2日		articular at the second	"神奈川県川崎	市率区煤川町72	<b>答</b> 地
4			- 7		。(72)発明者	中水 正幸		
Ž	(31) 医先指主型番号:	特職平8-246436				神奈川県川崎	市幸区小向来之	町1番地 株
	32)任先日	平8 (1996) 9 月18日	:	i e e e e e e e e	o malifornia de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compania	式会社來芝研	究開発センター	<b>A</b> rmania di
	(33)任先推主英国	日本 (J P)			(74)代壁人	<b>护理士 鈴江</b>	武章 少6	名)
	(31) 優先権主義器号	特職平8-246440		1 3.00		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		And the months of the
	(32) 任先日	平8 (1996) 9月18日		-	1		and the second of the second o	:
	(33) 優先権主張図	日本(JP)					eri Territoria	
			10 to 10 to		concessored by the concessor of the contest of the	·	Unicersor Fight	- 1. J. S.

## (54) 【発明の名称】 電界放出型冷熱極装置、その製造方法及び真空マイクロ装置

【課題】電界放出特性が均一で自つ低電圧駆動が可能で電界放出効率も高い電界放出型が急極装置は、支持基板12と、支持基板12上に配設された電子を放出するための複数のエミッタ14とを有する。エミッタ14の夫々は、基本的に炭素の6員環の連なりから構成される複数のカーボンチューブ16から形成される。全カーボンチューブ16の70%以上は30nm以下の直径を有する。エミッタ14を形成するカーボンチューブ16の底が直径に対する高さの比を表すアスペクト比は、3以上で1×106以下で、望ましくは、3以上で1×106以下で、望ましくは、3以上で1×106以下で設定される。カーボンチューブ16における炭素の6員環の周期は0、426nmまたは0、738nmの倍数である。





【特許請求の範囲】

【請求項1】支持部材と、前記支持部材上に配設された 電子を放出するためのエミックと、を具備し、前記エミ ッタがフラーレンまたはカーボンナノチューブを具備す ることを特徴とする電界放出型の斜極装置。

【請求項2】前記エミッタが複数のフラーレンまたはカ ーボンナノチューブを具備することを特徴とする請求項 1に記載の電界放出型が斜極装置。

【請求項3】前記支持部材上に配設されたカソード西線 層を具備し、前記エミッタが前記カソード配線層上に配設されることを特徴とする請求項1 または2に記載の電 界放出型、邻金阿装置。

【請求項4】前記カソード配線層がMo、Ta、W、C r、Ni、Cuからなる群から選択された材料から基本 的に形成されることを特徴とする請求項3に記載の電界

放出型,邻等或错。

【請求項5】前記エミッタが、前記支持部外に支持され た導電性凸部を具備し、前記フラーレンまたはカーボンナッチューブが前記導電性凸部の先端部で支持されることを特徴とする請求項1万至4のいずれかに記載の電界 放出型。邻金克基置。

【請求項6】前記フラーレンまたはカーボンナノチェーブが部分的に前記導電性凸部に埋設されることを特徴と

する請求項5に記載の電界放出型、命令極法置。

【請求項7】前記導電性凸部於Mo、Ta、W、Cr、 NL、SL、LaB6、AN GaN、グラファイ た・タイヤモンドからなる群から選択された材料から基本的に形成されることを特徴とする請求項5または6に 記載の電界放出型の命令を装置。

【請求項8】前記エミッタに対して間隔をおいて対向す るゲート電極を具備することを特徴とする請求項1乃至

7のいずれかに記載の電界放出型命令を装置。

【請求項9】前記支持部外が合成樹脂から基本的に形成 されることを特徴とする請求項1万至8のいすれかに記載の電界放出型。

【請求項10】前記カーボンナンチェーブが、周期が 0.426 nmまたは0.738 nmの倍数の炭素の6 員環の連なりから基本的に構成されることを特徴とする 請求項1万至9のいずれかに記載の電界放出型命令を装

【講求項上1】前記カーボンナリチューブの直径が30

より閉じられていることを特徴とする請求項1乃至1.1 のいずれかに記載の電界放出型。卻拿起装置

【請求項13】前記エミッタを形成する前記カーボンナ ノチューブの底部値径に対する高さの比を表すアスペクト比め、3以上で1×106以下であることを特徴とす

A CHRONIA

る請求項1乃至12のいずれかに記載の電界放出型令論

【請求項14】前記アスペクト比が、3以上で1×10 3以下であることを特徴とする請求項13に記載の電界 放出型邻斜弧器

【請求項15】前記カーボンナノチューブ内に配設され 、電子を放出することのできる導電性充填層を具備す ることを特徴とする請求項1万至14のいずれかに記載 の電界放出型や斜延装置。

【請求項16】前記充填層がMo、Ta、W、Cr、N 、Si、LaB6、AlN、GaN、グラファイト、 ダイヤモンドからなる群から選択された材料から基本的 に形成されることを特徴とする請求項15に記載の電界 放出型卻拿起講。

【請求項17】支持部材と

前記支持部材上に配設された電子を放出するためのエミ ッタと、前記エミッタがフラーレンまたはカーボンナノ チューブを具備することと、

前記支持部材と協働して前記エミッタを包囲する真空放 電空間を形成する包囲部材と、

前記エミッタに対して間隔をおいて配設された引出し電 極と、前記エミッタと前記引出し電極との電位差により 前記エミッタから電子が放出されることと、 を具備する ことを特徴とする真空マイクロ装置。

【請求項18】前記引出し電極が前記支持部外に支持さ れたゲート電極からなることを特徴とする請求項1.7に

記載の真空マイクロ装置。

【請求項19】前記エミックと対向する位置で前記包囲 音材上にアノード電極が西設されることを特徴とする請 求項18に記載の真空マイクロ装置。

【請求項20】前記引出し電極が前記エミッタと対向す る位置で前記包囲部材上に配設されたアノード電極から なることを特徴とする請求項1.7に記載の真空マイクロ

【請求項21】支持部別と、前記支持部附上に配設され た電子を放出するための複数のエミックと、を具備する 電界放出型/部舎延装置の製造方法において 収集合材を真空処理室内に配置する工程と

前記真空処理室内を不活性ガスの真空雰囲気に設定する

前記真空処理室内で炭素を昇華させる工程と、

前記収集部外上に前記炭素を析出させることにより力 ボンナリチューブを形成する工程と

前記カーボンナノチューブを前記収集部別から前記支持 部材上に移し、前記カーボンナノチューブを具備する前 記エミッタを形成する工程と、を具備することを特徴と する電界放出型命輸転装置の製造方法。

【請求項22】支持部材と、前記支持部材上に配設され た電子を放出するための複数のエミッタと、を具備する 電界放出型・部舗で装置の製造方法において、

前記支持部材を真空処理室内に配置する工程と、 前記真空処理室内を不活性ガスの真空雰囲気に設定する 工程と、

前記真空処理室内で炭素を昇華させる工程と、

前記支持部対上に前記炭素をカーボンナノチューブとして析出させることにより、前記カーボンナノチューブを 具備する前記エミッタを形成する工程と、を具備することを特徴とする電界放出型が急極装置の製造方法。

【請求項23】前記炭素の昇華が、抵抗加熱、電子ビーム、アーク放電、レーザ光照射からなる群から選択された手段により行われることを特徴とする請求項21または22に記載の製造方法。

【請求項24】電子を放出することのできる導電性充填層を前記カーボンナノチューブ内に形成する工程を具備することを特徴とする請求項21万至23のいずれかに記載の製造方法。

【請求項25】支持部材と、前記支持部材上に配設された電子を放出するためのエミッタと、を具備する電界放出型。令を被告を決定した。

モールド部材に底部の尖った凹部を形成する工程と、 前記凹部内にフラーレンまだはカーボンナノチューブを 配置する工程と

前記凹部内に導電性材料を充填して導電性凸部を形成する工程と

前記導電性凸部を挟むように前記モールド部材に前記支 持部材を接合する工程と、

前記モールド部材を除去することにより、前記支持部材上で前記導電性凸部及び前記フラーレンまたはカーボンナノチューブを具備する前記エミッタを露出させる工程と、を具備することを特徴とする電界放出型の含極装置の製造方法。

【請求項26】前記凹部内に前記導電性材料を充填する 前に、前記凹部の内面を絶縁層で被覆する工程を具備することを特徴とする請求項25に記載の製造方法。

【請求項27】前記エミッタに対向し且つ前記支持部材上に絶縁層を介して支持されるように、ゲート電極を配設する工程を具備することを特徴とする請求項21万至26のいずれかに記載の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電界放出型・印象を装置、その製造方法、並びに同、印象を装置を用いた真空マイクロ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体加工技術を利用した電界放出型令 陰極装置の開発が近年活発に行なわれている。その代表 的な例としては、スピント(C. A. Spindt)ら が、Journal of Applied Phys ics, Vol. 47, 5248 (1976) に記載し たものが知られている。この電界放出型/命舎極装置は、 Si単結晶基板上にSiO2層とゲート電極層を形成した後、直径約1.5μm程度の穴を更に形成し、この穴の中に、電界放出を行なう円錐上のエミッタを蒸着法により作製したものである。この具体的な製造方法を図17(a)~(c)を参照して課明する。

7(a)~(c)を参照して説明する。
7(a)~(c)を参照して説明する。
7(a)~(c)を参照して説明する。
C0003】先ず、Si単結晶基板1上に絶縁層としてSiO2層2をCVD等の地様法により形成する。次に、その上にゲート電極層となるMo層3及び接性層として使用されるAI層4をスパッタリング法等で形成する。次に、エッチングにより直径約1・5μm程度の穴ちを層2、3、4に形成する(図17(a))。
【0004】次に、この穴ちの中に、電界放出を行なうための円錐形状のエミッタ7を蒸着法により作製する(図17(b))。このエミッタ7の形成は、エミッタの材料となる金属、例えばMoを、回転した状態の基板1に対して金の際、穴ちの開口に相当するピンホール径は、AI層4上にMo層6が地積するにつれて減少し、最終的には0となる。このため、ピンホールを通して地積する穴ち内のエミッタ7も、その径がしたいに減少し、円錐形状

去する(図17(c))。 【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述の製造方法及びその方法により作製された電界放出型が鈴転装置においては以下に述べるような問題点がある。

となる。AI層4上に堆積した余分のMo層6は後に除

【0006】 元ま、回転蒸着法により、穴ちの開口に相当するピンホールの直径が少しずつ小さくなることを利用してエミッタを形成しているため、エミッタ高さ、先端的の形状などがはらつき、電界放出の均一性が悪くなる。また、形状の再現性や歩留まりが悪いため、特性の揃った多数の電界放出型や陰極装置を同一基板上に作製しようとする場合には、生産コストが非常に高くなる。【0007】また。電界放出効率を向上させるのに必要なエミッタ先端部の鋭さが欠けるため、駆動電圧が高くなり、電界放出効率の低下、消費電力の増大等の問題が生じる。高い駆射電圧を用いた場合、この電圧によりイオン化した残留力スの影響をうけてエミッタ先端部の形状が変化しゃすく、信頼性や寿命等の点でも問題が生じ

【0008】また、SiO2絶縁層をCVD法により厚く形成しているため、電界放出の効率を大きく左右するゲートーエミック間の距離が正確に制御できず、電界放出の均一性が良好でなく、ばらつきが発生する。またゲートーエミック間距離が小さい方がより低電圧で表子を駆動させることができるが、制御よくゲートとエミックとを近接させることが困難である。

【0009】また、製造方法の性質上、エミッタ基底部 長さに対するエミッタ高さの割合、即ち、アスペクト比 を2以上にすることが困難である。エミッタのアスペク

ト比は、高い方がエミッタ先端部に電界が集中するた め、駆動電圧の低下、消費電力の低下等に大幅な効果が 「ある。エミッタのアスペクト比を高くできない一つの理 由は、上述の如く、エミッタ高さをコントロールする際、開口部が次第になさがっていくことを利用している ことにある。また、別の理由は、エミック基度的長さが ステッパ露光などにも用いられるマスク径とほぼ同じ長 さになるため、ステッパ露光限界より小さな基底部長さ を作製することができないことにある。このステッパ露 光限界はまた、エミッタ基底部長さに制限を加えるた め、エミッタを高集積化する上で別の問題を引起こして いる

【0010】本発明は、上記の問題点を解決するために なされたもので、電界放出特性が均一で且つ低電圧駆動 か可能で電界放出効率も高い電界放出型冷急極装置及び その製造方法を提供することを目的とする。

【0011】本発明はまた、高集積化が容易で、生産性に富み、且つ同一形状の尖鋭なエミッタを多数形成可能 な電界放出型。命雲延装置及びその製造方法を提供するこ とを目的とする。

【0012】本発明はまた、上述のような優れた特性を 有する電界放出型冷陰を装置を用いた真空マイクロ装置 を提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の視点は、 電界放出型、邻針或装置において、支持的材と、前記支持 部材上に配設された電子を放出するためのエミッタと、 を具備し、前記エミッタがフラーレンまたはカーボンナ ノチェーブを具備することを特徴とする。 【0014】本発明の第2の視点は、第1の視点の電界

放出型の舒延装置において、前記エミッタが接触のフラ ーレンまたはカーボンナノチェーブを具備することを特 徴とする。

【0015】本発明の第3の視点は、第1または第2の 視点の電界放出型が鈴唇装置において、前記支持部材上 に西設されたカソード西線層を具備し、前記エミッタが前記カソード西線層上に西設されることを特徴とする。 【0016】本部Jの第4の視点は、第3の視点の電界 放出型・部舎を装置において、前記カンード西線層がMo、Ta、W、Cr、Ni、Cuからなる群から選択された材料から基本的に形成されることを特徴とする。
[001-7]本発用の第5の視点は、第1乃至第4のい

ずれかの視点の電界放出型、命令を装置において、前記工 ミックが。前記支持部材に支持された導電性凸部を具備 しま前記フラーレンまたはカーボンナッチェーブが前記 導電性凸部の先端に支持されることを特徴とする。

【0018】本発用の第6の視点は 第5の視点の電界 放出型が金延装置において、前記フラーレンまたはカー ボンナノチューブが部分的に前記導電性凸部に埋設され ることを特徴とする。

【0019】本発明の第7の視点は、第5または第6の 視点の電界放出型命会極装置において、前記導電性凸部 Mo, Ta, W, Cr, Ni, Si, LaB6, Al N、GaN、グラファイト、ダイヤモンドからなる群か ら選択された材料から基本的に形成されることを特徴と

【0020】本発明の第8の視点は、第1万至第7のい ずれかの視点の電界放出型が全極装置において、前記エ ミッタに対して間隔をおいて対向するゲート電極を具備 することを特徴とする。

【0021】本発明の第9の視点は、第1乃至第8のい ずれかの視点の電界放出型、部会を装置において、前記支 持部財が合成樹脂から基本的に形成されることを特徴と

【0022】本発明の第10の視点は、第1乃至第9の いずれかの視点の電界放出型の常量を装置において、前記 カーボンナノチューブが、周期が0.426 nm または 738 nmの倍数の炭素の6負環の連なりから基本

的に構成されることを特徴とする。 【0023】本発明の第11の視点は、第1万至第10 のいずれかの視点の電界放出型、部舎を装置において、前 記カーボンナッチューブの直径が30 nm以下であるこ とを特徴とする。

【0024】本発明の第12の視点は、第1万至第11のいずれかの視点の電界放出型が急転装置において、前 記カーボンナノチューブの端部が炭素の5負環 6員 環、7負環を含むグラファイトシートにより閉じられて いることを特徴とする。

【0025】本発明の第13の視点は、第1万至第12 のいずれかの視点の電界放出型が斜極装置において、前 記エミッタを形成する前記カーボンナノチューブの底部 直径に対する高さの比を表すアスペクト比が、3以上で 1×106以下であることを特徴とする。

【0026】本約月の第14の視点は、第13の視点の電界放出型の金融装置において、前記アスペクト止が、3以上で1×103以下であることを特徴とする。 【0027】本約月の第15の視点は、第1万至第14

のいずれかの視点の電界放出型が含極装置において、前 記カーボンナッチューブ内に西設された。電子を放出することのできる導電性充填層を具備することを特徴とす

【0028】本発明の第16の視点は、第15の視点の 電界放出型の命令を装置において、前記を填層がMo。T a、W.Cr、NICSE、LaB6、ALN Ga N、グラファイト・ダイヤモンドからなる群から選択さ れた材料から基本的に形成されることを特徴とする。 【0029】本発明の第17の視点は、真空マイクロ装 置において、支持部材と、前記支持部材上に配設された 電子を放出するためのエミッタと、前記エミッタがフラーレンまたはカーボンナノチェーブを具備することと、

前記支持部材と協働して前記エミッタを包囲する真空放 電空間を形成する包囲部材と、前記エミッタに対して間隔をおいて西設された引出し電極と、前記エミッタと前 記引出し電極との電位差により前記エミッタから電子が 放出されることと、を具備することを特徴とする。

【0030】本発明の第18の視点は、第17の視点の 真空マイクロ装置において、前記引出し電極が前記支持 部材に支持されたゲート電極からなることを特徴とす

【0031】本発明の第19の視点は、第18の視点の 真空マイクロ装置において、前記エミッタと対向する位 置で前記包囲部材上にアノード電極が否設されることを 特徴とする。

【0032】本発明の第20の視点は、第17の視点の 真空マイクロ装置において、前記引出し電極が前記エミッタと対向する位置で前記包囲台財上に配設されたアノ - ド電極からなることを特徴とする。

【0033】本発明の第21の視点は、支持部材と、前 記支持部内上に配設された電子を放出するための複数の エミッタと、を具備する電界放出型/命令極装置の製造方 法において、収集部材を真空処理室内に配置する工程 広において、収売的がを真空が建立力に自語する工程と、前記真空処理室内を不活性ガスの真空雰囲気に設定する工程と、前記真空処理室内で炭素を昇華させる工程と、前記収集的材上に前記炭素を折出させることによりサーボンナンチェーブを形成する工程と、前記カーボンナンチェーブを前記収集的材から前記支持的材上に移 - し、前記カーボンナノチューブを具備する前記エミック を形成する工程と、を具備することを特徴とする。

【0034】本発明の第22の視点は、支持部がと、前記支持部が上に配設された電子を放出するための複数の エミッタと、を具備する電界放出型。部論を装置の製造方法において、前記支持部材を真空処理室内に西置する工 程と、前記真空処理室内を不活性ガスの真空雰囲気に設定する工程と、前記真空処理室内で炭素を昇華させる工程と、前記支持時附上に前記炭素をカーボンナッチューブとして析出させることにより、前記カーボンナッチュ - ブを具備する前記エミッタを形成する工程とどを具備 するごとお特徴とする。

【0035】本発明の第23の視点は、第21または第 22の視点の製造方法において、前記炭素の昇華が、抵 抗加熱。電子ビーム、アーク放電。レーザ光昭射からなる群から選択された手段により行われることを特徴とす

【0036】本発明の第24の視点は、第21万至第2 3のいずれかの視点の製造方法において、電子を放出す ることのできる導電性充填層を前記カーボンナノチュー ブ内に形成する工程を具備することを特徴とする。

【0037】本発明の第25の視点は、支持部状と、前 記支持部材上に配設された電子を放出するためのエミックと、を具備する電界放出型が斜極装置の製造方法にお

いて、モールド音時がに底部の尖った凹部を形成する工程 と、前記凹部内にフラーレンまたはカーボンナノチューブを配置する工程と、前記凹部内に導電性材料を充填し て導電性凸部を形成する工程と、前記導電性凸部を挟む ように前記モールド部材に前記支持部材を接合する工程 と、前記モールド部材を除去することにより、前記支持 部材上で前記導電性凸部及び前記フラーレンまたはカー ボンナノチューブを具備する前記エミッタを露出させる 工程と、を具備することを特徴とする。

【0038】本発明の第26の視点は、第25の視点の 製造方法において、前記凹部内に前記導電性材料を充填 する前に、前記凹部の内面を絶縁層で被覆する工程を具 備することを特徴とする。 【0039】本発明の第27の視点は、第21万至第2

6のいずれかの視点の製造方法において、前記エミッタ に対向し且つ前記支持部材上に絶縁層を介して支持され るように、ゲート電極を配設する工程を具備することを 特徴とする。

【発明の実施の形態】以下に図示の実施の形態を参照し て本発明を詳述する。なお、以下の実施の形態におい 対応する部材には同じ符号を付し、重複する説明は 必要に応じてのみ行なう。

【0041】図1 (a) (b) は本発明の実施の形態 に係る電界放出型。命令回装置を製造工程順に示す概略的

面図である。 【0042】図1(b)図示の如く、この実施の形態に 係る電界放出型4分割を装置は、支持基板12と、支持基 板12上に配設された電子を放出するためのエミッタ1 4とを有する。エミック14は三電界放出型。命論を装置の用途に応じて、複数若しくは単数が支持基板12上に 配設される。

【0043】支持基板12は、これ自体がカソード回線 層を乗ねる場合は、Mo、Fa、W、Cr、Ni、Cu、カーボンや。不純物をドープレだSi等の半導体等 の導電性材料から基本的に形成される。また、カソード 配線層を別途設ける場合は、支持基板12は、ガラス 石英、合成樹脂等の絶縁性材料や、Si等の半導体材料 から基本的に形成される。

【0044】エミッタ14の夫々は、基本的に炭素の6 員環の連なりから構成される複数のカーボンナノチェーブ16から形成される。通常、カーボンナノチェーブ16は、図1(a)、(b) 示の如く、倒木が重なり合うような状態で支持基板12上に存在する。しかし、以下の図では、図を簡易にするため、カーボンナノチューブ16が概ね垂直に立ち上がった状態で示す。各エミッタ 1 4が1つのカーボンナノチューブ1 6からなるように することもできる。全カーボンナノチューブ1 6の70 %以上は30 nm以下の直径を有する。エミック14を 形成するカーボンナノチューブ16の底部直径に対する

高さの比を表すアスペクト比は、3以上且つ1×106 以下で、望ましくは、3以上且つ1×103以下に設定

《【0045】カーボンナノチューブ16は、図2(a) 図示のような基本的に炭素の6員環の連なりから構成さ れる分子構造のグラファイトシート18を、図2 (b) 図示のように円筒状に巻いた形に形成される。グラファ イトシート18は、6員環の周期B方向(周期が0.4 26nm) に巻くと金属性を示す。 グラファイトシート 18はまた、6負環の周期A方向(周期が0.246nm)でも、(3、0)、(6、0)、(9、0)等、3 ×(1、0)の格子点を結ぶように巻くと禁制帯幅の狭 い半導体性を示す。従って、カーボンナノチューブ16 における炭素の6負環の周期は、周期B方向の0.42 6nmまたは周期A方向0.246nm×3=0.73 8 nmの倍数となる。

【0046】なお、カーボンナノチューブ16の端部 は、図2(b)図示のように閉鎖される場合と、閉鎖さ れずに円筒形のままで開放される場合とがある。カーボ ンカノチェーブ16の端部を閉鎖するグラファイトシート22には、炭素の6負環の連なりの中に炭素の5負環 及び/まだは7負環が介在した構造となる。例えば、図 2(b)図示の例では、部位24に炭素の5負環が介在 している。これは、炭素の6負環だけでは、端部の閉鎖 形状を形成することができないためである。

【0047】次二、この実施の形態に係る電界放出型令

降極装置の製造方法の2つの例について説明する。 ---【0048】製造方法の第1例においては、先ず、直径 6.5 nm~20 nmのグラファイト電極を一対準備 し、これらをアノード電極(炭素源)及びカソード電極 (収集部材)として、真空処理室内に西設する。次に、 「東空処理主外を排気すると共に、He、Ar等の不活性 方スを真空処理主外に導入し、真空処理室外を20To にで、500Torに、望ましくは約500Torrの 不活性ガス雰囲気に設定する。 【0049】次に、直流電圧10V~20Vをアノード

電極とカットで電極との間に印加し、電流約100Aとなるようにアーク放電を発生させる。この様にして、アレード電極の炭素を昇華させる一方、カソード電極上に炭素を折出させてカーボンナッチューブを形成する。こ の際、炭素の析出条件を、カーボンナノチェーブが基本 的に炭素の6負責の連なりから構成され、6負債の周期 が0.428nmまたは0.738nmの倍数となるよ

うに調整する。 【00050】この様に、ガス圧かアーク放電を生じるための電圧を調整することにより、カーボンナノチューブは直径30mm以下とすることができる。また、プロセ ス条件等により、形成されるカーボンナノチューブの形 状もはうつくが、直径30 nm以下のものが全体の70%以上を占めていれば、特性上特に問題は生じなかっ

【0051】次に、カソード電極をエタノール中に浸清 し、超音波を印加することにより、カソード電極からカ ・ボンナノチューブを分離し、エタノール中に分散させ る。次に、セラミックフィルタ或いはろ紙によりエタノ ールからカーボンナノチューブを取出し、乾燥させる。 なお、カーボンナノチューブを分割後、使用条件に適合 するように精製及び分級処理してもよい。 【0052】次に、カーボンナノチューブを塗布、圧 着、埋込み等の方法で合成樹脂製の支持基板12上に供 は、エー・マッパル・ロスは同時報の又は芸術12上に供給し、カーボンナノチューブ層26を形成する(図1(a))。ここで、支持基板の材料としては、ポリメチルメディート、テフロン、ポリテトラフルオロエチレ ン、ポリカーボネート、非晶質ポリオレフィン、アクリ ル系樹脂、エポキシ系樹脂を用いることができる。 【0053】次に、レジストを塗布して、エミッタ14 のレイアウトに従って、カーボンナノチューブ層26を リソグラフィ技術でパターニングする。この様こして、 複数のカーボンナノチューブ16からなるエミッタ14 を支持基板12上に形成する(図1(b))。 【0054】なお、上述の製造方法の第1例において 対のグラファイト電極間に印加する電力は直流ではな 一対のクラファイト电影 リトリップ マモノ からが になく く交流とすることもできる。更に、カーボンナノチューブをカッ一ド電極(収集部材)から分離させず、カソード電極(収集部材)と共に電界放出型が参極場置に用い ることもできる。

【0055】 製造方法の第2例においては、先ず、直径6.5 nm~20 nmのグラファイト棒を真空処理室内に西設する。また、支持基板12を直接真空処理室内に配置する。また、真空処理室内を排気すると共に、H Ar等の不活性ガスを真空処理室内に導入し、真空 e、Ar等の个活性カスを真空処理室内に導入し、真空処理室内を20Torr~500Torr、望ましくは約500Torrの不活性ガス雰囲気に設定する。 【0056】次に、グラファイト棒に通電し、抵抗自己加熱によりグラファイト棒の炭素を昇華させる一方、支持基板12上に炭素を析出させてカーボンナノチューブ層26を形成する(図1(a))。この際、炭素の析出条件を、カーボンナノチューブが基本的に炭素の有出条件を、カーボンナノチューブが基本的に炭素の6負環の連なりから構成され、6負環の周期が0。426円服または0。738円での代数となるともに関する。 738mmの倍数となるように調整する。

【0057】この様に『ガス圧かアーク放電を生じるための電圧を調整することにより。カーボンナンチューブ は直径30 nm以下とすることができる。また、プロセス条件等により、形成されるカーボンナノチューブの形状もは5つくが、直径30 nm以下のものが全体の70 %以上を占めていれば、特性上特に問題は生じなかっ

【0058】次に、レジストを塗布して、エミッタ1.4 のレイアウトに従って、カーボンナノチューブ層26を リソグラフィ技術でパターニングする。この様こして、 複数のカーボンナノチューブ16からなるエミッタ14 を支持基板12上に形成する(図1(b))。

【0059】なお、真空処理室内で炭素を昇華させる手 段としては、上述の製造方法の第1及び第2例で示した アーク放電、抵抗加熱の他、電子ビーム、レーザ光照射

等を用いることができる。 【0060】図3(a)、(b)は本発明の別の実施の 形態に係る電界放出型・命針を装置を製造工程順に示す概

略断面図である。

【0061】図3(b)図示の如く、この実施の形態に 係る電界放出型和金融装置は、エミッタ14に電子を供給するためのカソード配線層28が支持基板12上に配 設されている点で、図1 (b) 図示の電界放出型命絵画 装置と異なる。カソード西線層28は、Mo、Ta、 W、Cr、Ni、Cu等の導電性材料から基本的に形成される。また、支持基板12は、ガラス、石英、合成樹脂等の絶縁性材料や、Si等の半導体材料から基本的に

形成される。 【0062】図3(b)図示の電界放出型の部分表置 は、図1 (b) 図示の電界放出型命針或装置と概ね同じ 方法で製造することができる。但し、図1を参照して説明した製造方法の第1及び第2例に対して、次のような

変更を加える。 【0063】 先す。アリード電極 (炭素源) 及びカソード電極 (収集部材) を用いる第1例においては、カソー ド電極(収集部体)から分離されたカーボンナノチュー ブを支持基板12上に供給する前に、支持基板12上に パターニングされたカンード西線層28を形成する。そ して、カーボンナノチューブを前述の如く支持基板12 上に供給し、支持基板1.2及びカソード配線層28上に

エに映るし、文字を成12人のカッー下目が帰20上にカーボンナノチューブ層26を形成する(図3(a))。次に、エミッケ14のレイアウトに従って、カーボンナノチューブ層26をリングラフィ技術でパケーニングリ、複数のカーボンナノチューブ16からなるエミック14をカソード西線層28上に形成する(図3

(b)))。 【0064】また。カーボンナノチューブを直接支持基 板12上に折出させる第2例においては、支持基板12 を真空処理室内に入れる前に、支持基板12上にパターニングされたカソード西線層28を形成する。そして、 カソード配線層28の付いた支持基板12を真空処理室 小ン一下四級圏280川いた文持年候12を真空地理主内に配置し、前述の如く操作を行い、支持基板12及びカソード西線圏28上に炭素を析出させ、カーボンナノチューブ圏26を形成する(図3(a))。次に、エミッタ14のレイアウトに従って、カーボンナノチューブ層26をリジグラフィ技術でパターニングレ、複数のカーボンナノチューブ16からなるエミッタ14をカソート第28屋28と1254世末(図2/ト) ド西線層28上に形成する(図3(b))。 【0065】図4(a)~(c)は本発明の更に別の実

施の形態に係る電界放出型、邻島延装置を製造工程順に示 す概略断面図である。

【0066】図4 (c)図示の如く、この実施の形態に 係る電界放出型和金融設置は、カーボンナノチューブ1 6内に、電子を放出することのできる導電性充填層32 が習設されている点で、図1(b)図示の電界放出型令 陰極装置と異なる。充填層32はMo、Ta、W、Cr、Ni、Si、LaB6、AlN、GaN、グラファイト、ダイヤモンド等の導電性材料から基本的に形成さ れる。

【0067】図4(c)図示の電界放出型の鉛張置 は、図1 (b)図示の電界放出型の含葉に置い概ね同じ 方法で製造することができるが、次のような変更を加え

【0068】先ず、前述の如く、支持基板12上にカーボンナノチューブ層26を形成する(図4(a))。次に、昇華した導電性材料を上方から堆積させるか、完成 した構造物全体を溶融した導電性材料中に浸漬させ、支 持基板12上の全面に導電性材料層34を形成する。こ の際、カーボンナノチューブの主に先端的にまで充填 層32が形成されるようにする(図4(b))。ここ で、理論上は、チューブに吸込まれた導電性材料は、エ ネルギー的に最も安定なチューブの中心に形成されやす い。しかし、例えば、気体がチューブ内に存在する等の 種々の条件により、チェーブの途中で導電性材料の吸込 みが止まってしまう場合もある。

【0069】次に、エミッタ14のレイアウトに従って リソグラフィ技術でパターニングを行い、支持基板12 と直接接触する導電性材料層34の部分を除去すると共 に、複数のカーボンナノチェーブ16からなるエミッタ 14を支持基板12上に形成する(図4(c))。な お、カーボンナノチューブ16は導電性材料層3.4により支持基板1.2上にしっかりと固定されるため、図1 (b) 図示の構造に比べて取扱いか容易で且づ言類性の高い構造を提供することができる。 【0070】図5(a)~(c)は本発明の更に別の実

施の形態に係る電界放出型。命急極装置を製造工程順に示 す概略断面図である。

9、成時間間図である。 【0071】図5(c)図示の如く、この実施の形態に係る電界放出型が急極装置は、カーボンナリチューブ1、6内に、電子を放出することのできる導電性元頃層32が可設されている点で。図3(b)図示の電界放出型冷腎極装置と異なる。充填層32は図4(a)~(c)を参照して述べた材料から基本的に形成される。なお、充填層32はカソード面線層28と基本的に同じ材料から 形成することもできる。

【0072】図5(c)図示の電界放出型命論或法 は、図3(b)図示の電界放出型。部急延装置と概ね同じ 方法で製造することができるが、次のような変更を加え

【0073】先ず、前述の如く、支持基板12及びカソ ード西線層28上にカーボンナノチューブ層26を形成する(図5(a))。次に、昇華した導電性材料を上方から堆積させるか、完成した構造物全体を溶融した導電 性材料中に浸漬させ、支持基板12上の全面に導電性材料層34を形成する。この際、カーボンナノチューブの 主に先端的に充填層32が形成される(図5

(b))。次に、エミッタ14のレイアウトに従って、リソグラフィ技術でパターニングを行い、支持基板12と直接接触する導電性材料層34の部分を除去すると共 に、複数のカーボンナノチューブ16からなるエミッタ 14をカソート西線層28上に形成する(図5

【0074】なお、図4(a)~(c)及び図5(a)~(c)図示の実施の形態において、支持基板12の表 面と充填層32の導電性材料との剥離性が良好となるよ 面と元項度32の毎电性材料との東朗性が良好となるように、予め材料選択或いは支持基板12の表面を処理しておくことができる。また、元頃層32を、カーボンナノチューブを支持基板12上に供給する前の調整時に形成してもよい。この場合、例えば、収集部材に付いた状態のカーボンナノチューブに対して、昇華した導電性材料を上方から堆積させるか、或いは、収集部材に付いた状態或いは分離された状態のカーボンナノチューブを溶り、大態或いは分離された状態のカーボンナノチューブを溶り、大能の対象がは分離された状態がのカーボンナノチューブを溶り、大能の対象が表現した。 融した導電性材料中に浸漬させることにより、充填層3 2をカーボンナッチューブ内に形成することができる。 【0075】カツード西線層28及び充填層32を有す る図5 (c) 図示の構造は、図6 (a) ~ (d) に示す ような製造方法によっても形成することができる。図6 (a) ~ (d) 図示の製造方法は、アノード電極 (炭素源) 及びカソード電極 (収集部材) を用いる製造方法の

第1例を応用したもので、次のように変更する。 第1例を応用したもので、次のように変更する。 【0076】先ず、前述の如く、カソード電極(収集部材)42上に炭素を析出させてカーボンナノチェーブ層 26を形成する(図6(a))。次に、カソード電極 (収集部材)42に付いた状態のままで、カーボンナノ (水未3M) 42と「いっというのもまさ、カーボンディチューブ層26を、溶融状態の合成樹脂層44に押付ける(図6((b)))。ここで、合成樹脂層44の材料としては、ポリメチルメタクレート、デフロン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリカーボネート、非晶質ポリオレフィン、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂を用いること

【00777】合成樹脂層44を乾燥して支持基板12とした後、カーボンナノチェーブ層26からカソード電極 (収集部材) 42を取外す。即ち、カーボンナノチュー ブ層26をカソード電極(収集部材)42から支持基板 12上に転写する。 【0078】次に、昇華した導電性材料を上方から堆積

させるか、完成した構造物全体を溶融した導電性材料中 に浸漬させ、カソード西線層となる導電性材料層46を 支持基板12上に形成する。この際、カーボンナノチュ

- ブの主に先端部内にまで充填層32が形成される(図 6(c))。次に、レジストを塗布して、エミッタ14 のレイアウトに従って、カーボンナノチューブ層26及 び導電性材料層46をリソグラフィ技術でパターニング する。この様にじて、複数のカーボンナノチューブ16 からなるエミッタ14をカソード西線層28上に形成す る(図6(d))。 【0079】上述の如く、図6(a)~(d)図示の製

造方法によれば、充填層32とカソード配線層28とは

同じ材料から形成されることとなる。 【0080】図7(a)、(b)は、夫々、本発明の更に別の実施の形態に係る電界放出型の急極装置を示す概 略断面図である。これらの実施の形態は、カーボンナノチューブに代え、フラーレン17を用いてエミッタ14を形成したことを特徴とする。図7(a)、(b)は、大マ図1(b)及び図3(b)図示の構造と対応する。 【0081】フラーレンはカーボンナノチューブと同じく炭素の同素体で、基本的には同質のものである。特異形状の極長のフラーレンがカーボンナノチューブとなる。フラーレンの基本型は、図2(c)図示の如く、炭 素の6員環と5員環とで構成されたCBであり、その直径は約0.7 nmである。CBは、正20面体の12個の5角錐になっている頂点を全て切落とすことによって できる切頭20面体(結果的に32面体)の頂点の全て にsp2軌道昆式の炭素原子を置いた構造を有する。 多角形の辺の数)、及びp=s+12(p:5員環の数、s:7員環の数)を満たし、且つ炭素原子として化学的に安定であることを条件として存在する。
【0083】また、フラーレジの内部は中空であるため、高次フラーレンの中に低次フラーレンが正ねぎのように何層もつまったオニオン型のフラーレンが存在し、これらはスーパーフラーレンと呼ばれる。スーパーフラーレンにおける各層間の距離は0、341 nmとなる。例えば、C50の中にC20が入り、更にその中にCDが入ったフラーレンはC80©C20でで表され。 ここで記号「@」は、その前に記載された分子或い は原子が取込まれた内包フラーレンであることを示す。 【0084】また、フラーレンは、その中空の内部に金属を取込むことができる。このような金属内包フラーレンの例は、La@CB La@CB La@CB La 2@C& Y2@C& Sc3@C&等である。更に フラーレンの骨格部分にN、B、S(等の炭素以外の元 素を組込んだベテロフラーレンも研究されている。 【0085】フラーレンは、グラファイトに対してし ザー照射、アーク放電、抵抗加熱等を施すことにより、

炭素を気化させ、気化炭素をヘリウムガス中を通しなが ら、冷却、反応及び凝集させ、これを収集部外で収集することにより調製することができる。

【0086】図7(a)、(b)図示の電界放出型、命盒 極装置は、夫々図1(a)、(b)及び図3(a)、 (b)を参照して述べた製造方法を応用して製造するこ

【0087】即ち、前述の製造方法の第1例を応用する 場合は、先ず、フラーレン17を予め別途調整及び収集 し、これを塗布、圧着、埋め込み等の方法で支持基板1 2上或いは支持基板12及びカソード配線層28上に供 給し、フラーレン層を形成する。また、前述の製造方法 の第2例を応用する場合は、先ず、支持基板12或いは カソード西線層28の付いた支持基板12を収集部材と して使用し、この上にフラーレン層を形成する。次に、 レジストを塗布して、エミック14のレイアウトに従っ て、フラーレン層をリソグラフィ技術でパターニングする。これにより、複数のフラーレン17からなるエミッ タ14を支持基板14或いはカソード配線層28上に形 成することができる。

【0088】また、図4(a)~(c)及び図5(a) ~(c)図示の如く、導電性材料層34を用いると、 ラーレン17を支持基板14或いはカソード配線層28 上にしっかりと固定することができる。また、図6 (a)~(d)図示の製造方法を応用すれば、フラレー ン17を収集部内から支持基板14上に転写することが

【0089】図8(a)~(c)は本発明の更に別の実 施の形態に係る電界放出型冷冷を装置を製造工程順に示 す概略断面図である。

【0090】図8(c)図示の如く、この実施の形態に係る電界放出型部割延装置は、図3(b)図示の構造に 加えて、支持基板12上に、絶縁膜52を介して配設さ れた、W等の導電性材料からなる引出し電極即ちケート 電極54を有する。ケート電極54は、カーボンナッチューブ16からなるエミック14に対して間隔をおいて

対向する。 【0091】図8(c)図示の電界放出型が鈴頭装置は 次のような方法により製造することができる。 【0092】方式、支持基板12上にパターニングされ たガジード配線層28を形成する。前述の如く、カツー ド西線層28は、Mo、Ta、W、Cr、NI、Cu等 の等電性材料から基本的に形成される。また、支持基板 1つは、ボラス、石英、合成樹脂等の絶縁性材料や、S 12は、ガラス、石英、合成樹脂等の絶縁性材料や、S 1等の半導体材料から基本的に形成される。

【0093】次に、支持基板12及びカソート直線層2 8上にSiO2、SiN等からなる絶縁層52を形成 し、更にその上にW等の導電性材料からなるゲート電極 層56を形成する(図8 (a))。絶縁層52は、電子 ビーム蒸着、スペッタリング法、或いはCVD法により 形成することができる。

【0094】次に、リソグラフィ技術で絶縁層52及びゲート電極層56をパターニングし、ゲート電極54及びゲート配線を形成する。この際、ゲート電極54で包 囲された凹部58内にカソード西線層28が露出した状 態とする (図8 (b))。

【0095】次に、被処理体の主面上全体に、即ち凹部 58内だけでなく凹部58外にもカーボンナノチューブ 層を形成する。カーボンナノチューブ層は、予め調製し たカーボンナノチューブを塗布、印刷等により被処理体 上に付与することもできるし、被処理体を真空処理室内に配置し、その上にカーボンナノチューブを直接折出させることもできる。次に、リソグラフィ技術でカーボン ナノチューブ層をパターニングし、カソード配線層28 上のみにカーボンナノチューブ16を残してエミッタ14を形成する(図8(c))。

【0096】なお、本実施の形態において、カーボンナ ノチューブに代え、フラーレン17を用いることができ る。この場合、図8 (d) 図示の如く、エミッタ1 4が フラーレン1 7からなる点を除いて、その構造及び製造 方法の概要は図8(a)~(c)を参照して説明したも のと同様となる。

【0097】図9(a)~(c)は本発明の更に別の実 施の形態に係る電界放出型命令を装置を製造工程順に示 す概略断面図である。

【0098】図9(c)図示の如く、この実施の形態に 係る電界放出型、部合極装置も、図8 (c)図示の電界放出型、部合を装置と同様に、支持基板12上に、絶縁膜62を介して配設された、W等の導電性材料からなる引出 し電極即ちゲート電極54を有する。しかし、本装置は、エミッタ14を形成するカーボンナノチューブ16 が部分的に絶縁関係2に埋め込まれ、しっかりと固定されている点で、図8(c)図示のでれた相違する。 【0099】図9(c)図示の電界放出型の部域諸は

次のような方法により製造することができる。 【0100】先ず、支持基板12上にパターニングされたカソード西線層28を形成する。次に、支持基板12及びカソード西線層28上にカーボンナリチューブ層を 形成する。カーボンナンチューブ層は、子め調製したカ ーボンナノチューブを塗布、印刷等により被処理体上に 付与することもできるし、被処理体を真空処理室内に配 置し、その上にカーボンナノチューブを直接折出させることもできる。次に、リングラフィ技術でカーボンナノチューブ層をパターニングし、カソード西線層28上のみにカーボンナノチューブ16を残してエミッタ14を 形成する(図9(a))。

【0101】次に、被処理体の主面上全体に、Si O2、SiN等からなる経緯層62を、エミッタ14の 先端が露出する程度の厚さに形成する。絶縁層62は、 電子ビーム蒸着、スパッタリング法、或いはCVD法に

より形成することができる。絶縁層62の厚さは、成膜 時に制御することもできるし、成膜後に僅かにエッチバックして調節することもできる。例えば絶縁層62がS i O2からなる場合、このエッチングにはバッファード 弗酸を用いることができる。

【0102】次に、被処理体の主面上全体にレジスト層64を形成すると共に、ゲート電極54を形成する部分 に対応して絶縁層62が露出するようにレジスト層64 をパターニングする(図9(b))。次に、被処理体の 主面上全体にW等の導電性材料からなるゲート電極層を 形成する。次に、レジスト層64をゲート電極層の不用な部分と共にリフトオフにより除去することにより、絶 緑膜62上に所定のパターンのゲート電極54及びゲー ト西線を残すことができる(図9(c))。

【0103】なお、図9(b)図示の工程において、絶 緑属62をエミッタ14の高さよりも厚く形成し、エミ ッタ14に対応する部分に凹部66を形成してエミッタ の先端を露出させることができる。これにより得られる 構造は、図9 (d)図示のようなものとなる。ゲート電 極54はエミック14の先端よりも上に位置し、これは 引出し電極として好ましい配置となる。

【0104】また、本実施の形態において、カーボンナノチューブに代え、フラーレン17を用いることができる。この場合、エミッタ14がフラーレン17からなる点を除いて、その構造及び製造方法の概要は図9(a)~(d)を参照して説明したものと同様となる。

【0105】図10(a)は本発明の更に別の実施の形 態に係る真空マイクロ装置の一例である平板型画像表示 装置を示す断面図である。 【0106】図10(a)図示の表示装置は、図8

(c) 図示の電界放出型冷陰極装置を利用して形成され る。図160 (a) 図示の如く、ゲート電極54を構成する複数のゲードラインが紙面に平行な方向に西列され カンド西線層28を構成する複数のカソードラインが 紙面に垂直な方向に雪砂される。各画素に対応して、複 数のエミック114からなるエミッタ群がカソードライン 上に配設される。

【0107】 ガラス製の支持基板12と対向するように ガラス製の対向基板72か配設され、両基板12、72 間に真空放電空間73か形成される。両基板12、72 間の間隔は、周辺のフレーム及びスペーサ74により維 持される。支持基板12と対向する対向基板72の面上 には、透明な共通電極即ちアノード電極76と、蛍光体

層78と対理設される。 【0108】この平板型画像表示装置においては、ケ ドラインとカソードラインとを介して各画素におけるケー ート電極54とエミック14との間の電圧を任意に設定することにより、画素の点灯及び点滅を選択することが できる。即ち、画素の選択は、いわゆるマトリックス駆 動により、例えば、ケートラインを線順次に選択して所

定の電位を付与するのに同期して、カソードラインに選 択信号である所定の電位を付与することにより行なうこ とができる。

【0109】ある1つのゲートラインとある1つのカソ ードラインとが選択され、夫々所定の電位が付与された 時、そのゲートラインとカソードラインとの交点にある エミッタ群のみが動作する。エミッタ群より放出された電子は、アノード電極76に印加された電圧により引か れ、選択されたエミッタ群に対応した位置の蛍光体層で 8に達してこれを発光させる。

【0110】なお、図10(b)図示の如く、ゲート電 極54を用いずに表示装置を構成することができる。図 10(b)図示の表示装置は、図3(b)図示の電界放 出型。命針延装置を利用して形成される。

【0111】この平板型画像表示装置においては、 トラインに代え、対向基板72上の透明なアノード電極82を構成する複数のアノードラインが紙面に平行な方向に配列される。従って、アノードラインとカソードラインとを介して各画表におけるアノード電極82とエミ ッタ14との間の電圧を任意に設定することにより、画 素の点灯及び点域を選択することができる。 ある1つの アノードラインとある1つのカソードラインとが選択され、夫々所定の電位が付与された時、そのアノードライ ンとカソードラインとの交点にあるエミッタ群のみが動

【0112】なお、図10(a)、(b)図示の表示装 置は、夫々図8(c)及び図3(b)図示の電界放出型 冷の急を設置を利用して形成されるが、他の実施の形態、 例えばフラーレン17からなるエミッタ14を有する電 界放出型命針を設置を利用した場合でも、同様に表示装 置を形成することができる。また、これらの電界放出型 冷急を装置を利用して、電力変換装置例えばパワースイッチング装置のような。表示装置以外の真空マイクロ装

【0113】図11(a) (b) は本発明の更に別の実施の形態に係る電界放出型部論極装置を示す機略的面図とその先端部を示す拡大機略図である。 【0114】この実施の形態に係る電界放出型部論極装置は、支持基板112とに可設された電子を放出するための工夫ッタ115とを有する。各エミッタ115は、導電性材料層116の一部からなる導電性凸部118と、導電性凸部118の元端部に部分的に埋設された複数のカーボンナノチューブ1222があっまる。 ーポンナノチューブ122とを有する。エミック115 は、電界放出型網急延装置の用途に応じて、複数(図で は1つのみを示す)若しくは単数が支持基板112上に

配設される。 【0115】支持基板112はパイレックスガラス等の 絶縁性材料からなる。カソード西線層114は1TO層 等の導電性材料から基本的に形成される。導電性材料層

116及び導電性凸部118は、Mo、Ta、W、Cr、Si、Ni、LaB6、AlN、GaN、グラファイト、ダイヤモンド等の導電性材料から基本的に形成される。導電性材料層116を用いてカソード西線を形成する場合は、カソード西線層114は省略され、支持基板112上に直接導電性材料層116が形成されることとなる。

【0116】カーボンナノチューブ122は、図2

(a)、(b)を参照して説明したように、基本的に炭素の6員環の連なりチューブから構成される。カーボンナノチューブ122は長さが3nm~10μmで、それらの70%以上は30nm以下の直径を有する。カーボンナノチューブ122は導電性凸部118と電気的な接続がとれるように支持されていればよく、必ずしも部分的に埋設されている必要はない。なお、図示の例では導電性凸部118上にカーボンナノチューブ122は単数配設されているが、カーボンナノチューブ122は単数としてもよい。

【0117】カーボンナノチューブ122は通常内部が中空の円筒状に形成される。しかし、必要であれば、カーボンナノチューブ122内、特にチューブの先端部内に、図示の如く、等電性充填層124を配設することができる。充填層124は、Mo、Ta、W、Cr、Sできる。充填層124は、Mo、Ta、W、Cr、Sできる。充填層124は、Mo、Ta、W、Cr、Sがイヤモンド等の電子を放出することのできる導電性材料から基本的に形成される。充填層124は、導電性材料が5基本的に形成される。充填層124は、導電性材料層116及び導電性凸部118と同一材料か5形成す

るごとも別の本権があら形成することもできる。 【0118】上記以外のカーボンナノチューブ122の 構造上の特徴及び調製方法は、前述のカーボンナノチューブ16と目様である。

【01-19】図13(a)~(f)は図11(a)図示の電界放出型和急極装置の製造方法を工程順に示す図で

【0120】 先計、例えば単結晶からなる基板の片側表面に医部を尖らせだ凹部を形成する。このような凹部を形成する。このような凹部を形成する方法として、次のようなSil単結晶基板の異方性エッチングを利用する方法を用いることができる。

【0121】 完す、モールド基板となる p型で(10 0) 結晶面方位のSI単結晶基板131 上に厚さ0、1 mmのSI 02対酸化層132をドライ酸化去により形成する。次に、対酸化層132 上にレジストをスピンコニー・ により塗布し、レジスト層133を形成する(図

13 (a)) )。
【0122】次に、ステッパを用いて、マドリックス状に配置された複数個の開口部134、例えば1μm角の正方形開口部、が得られるように露光、現像等の処理を施し、レジスト層133のパターニングを行う。そして、レジスト層133をマスクとして、NH4F・HF混合溶液により、SIO2膜のエッチングを行なう(図

【0123】レジスト層133の除去後、30w t%の KOH水溶液を用いて異方性エッチングを行い、深さ O. 71μmの凹部135をSi単結晶基板131上に 形成する。次に、NH4F・HF混合溶液を用いて、SiO2酸化層を除去する。KOH水溶液によりエッチングされることにより、凹部135は(111)面からなる4斜面により規定される逆ピラミッドの形状となる。【0124】なお、ここで、凹部135が形成されたS

i 単結晶基板131をウエット酸化法により常酸化し、 凹部135を含む全面にSiO2熱酸化絶縁層を形成してもよい。SiO2熱酸化絶縁層を形成することにより、凹部135を鋳型として形成される導電性凸部の先

端部をより尖鋭にすることができる。

13(b)).

【0125】次に、凹部135の底部にカーボンナノチューブ136を配置する(図13(c))。ここでは、例えば、前述の如く、アノード電極(炭素源)及びカソード電極(収集部材)を用いる方法により析出させたカーボンナノチューブを、エタノール中に浸漬して超音波を印加することにより、カソード電極から分離すると共にエタノール中に分散させる。次に、このエタノールの竪気を凹部135内へ流し込んだ後、乾燥させれば、凹部135の外にカーボンナノチューブが付着しても、通常差支えないが、支障のある場合には、パターニング後、有機容削で除去する。【0126】凹部135の底部にカーボンナノチューブ

【0126】凹部135の底部にカーボンナノチューブ136を配置する別の方法として、基板131の近傍にグラファイト電極を設け、凹部135の底部にカーボンナノチューブを析出させることも可能である。この場合、カーボンナノチューブは、凹部の上側よりも底部に大き、カーボンナノチューブは、凹部の上側よりも底部に大き、カーボンナノチューブは、凹部の上側よりも底部に大き、カーボンナノチューブは、凹部の上側よりも底部に

析出しゃすいので都合がよい。 【0127】なお、以下の図13(d)~(f)においては、図を分かりやすくするため、カーボンナノチューブ136の図示を省略してある。

【0128】次に、凹部135内を埋めるように、SI 単結晶基板131上にW等の導電性材料からなる導電性 材料層137を堆積する。 導電性材料層137は、凹部 135が埋められると共に、凹部135以外の部分も 様の厚さ、例えば2μmとなるように形成する。

【0129】この導電性材料層137の形成に際して、 複数のカーボンナリチューブが配設された底部には導電性材料層137が完全に埋め込まれない。従って、基板 131から分離した後、導電性凸部の先端にカーボンナ ノチェーブが一部突出した状態が得られる。

【0130】更に。導電性材料層137上に、ITO 層、Ta等の導電性材料層138を同じくスパッタリン グ法により、例えば厚さ1μmとなるように形成する (図13(d))。なお、この導電性材料層138は導 電性材料層137の材質によっては省くことができ、そ の場合には導電性材料層137がカソード電板層を兼ね

ることとなる。 【0131】一方、支持基板となる、背面に厚さ0.4 μmのA1層142をコートしたパイレックスガラス基 板 (厚さ1mm) 141を用意する。 そして、図13 (e) に示すように、ガラス基板141とSi単結晶基 板131とを導電性材料層137、138を介するように接着する。この接着には、例えば、静電接着法を適用 することができる。静電装着法は、冷酔を装置の軽量化

や専型化に寄与する。 【0132】次に、ガラス基板141背面のA1層14 2を、HNO3・CH3COOH・HFの混骸容夜で除去する。また、エチレンジアミン・ピロカテコール・ピ ラジンから成る水容液(エチレンジアミン:ピロカテコ ール: ピラジン: 水=75 c c : 12g : 3mg : 10 c c) でS : 単結晶基板131をエッチング除去する。 このようにして: 図13 (f)に示すように、カーボンナノチューブ136 (図示せず)及び導電性凸部143

を露出させる。 【0133】もし、カーボンナノチューブ136内に充 填房124(図11(b) 参照)を配設する場合は、導 電性凸部143を露出させた後、昇華した導電性材料を カーボンナノチューブ136の上方から堆積させるか、 カーボンナノチューブ136の上方から堆積させるか、 完成した構造物全体を溶融した導電性材料中に浸漬させることにより形成することができる。代りに、カーボンナノチューブ136を凹部135内に配置する前の調製時に。昇華した導電性材料をカーボンナノチューブ136の上方から堆積させるか、カーボンナノチューブ136を溶融した導電性材料中に浸漬させることにより形成さることもできる することもできる。

【0134】図13(a)~(f)図示の製造方法により製造された図11(a)図示の電界放出型の創造法置 においては、エミッタ1-1 5の導電性凸部 118 (図1 においては、エミッタ1 1 5 の毎単日口部 1 18 (図 1 3 では符号 1 43 で指示) は、凹部 1 3 5 を録型として 形成されるため、その形状を引継いだピラミッド形状形 状となる。 導電性凸部 1 1 8 の先端部には、複数のカー ボンナノチューブ 1 2 2 (図 1 3 (a) ~ (f) では符 号 1 3 6 で指示) が、部分的に導電性凸部 1 1 8 に埋設 された状態で支持される。 【0135】なお、カーボンナリチューブ122を導電

【0135】なお、カーボンナノチェーブ122を導電性合部118の方端的から大きく突出させたい場合は、凹部135内にカーボンナノチェーブを配置後、凹部135の表面にSiO2層をスパッタリング法で併養する。次に、導電層で裏打ちし、モニルド基板を送後、SiO2層の多をNH4F・HF混合が夜により形法する。これにより、除去されたSiO2層の分だけ、導電性凸部118からのカーボンナノチェーブ122の突出 長さは大きくなる。

【0136】図12は本発明の更に別の実施の形態に係 る電界放出型や全面装置を示す概略断面図である。

【0137】図12図示の実施の形態が図11(a)図 示の実施の形態と異なる点は、導電性材料層116上に、絶縁膜126を介して、W等の導電性材料からなるゲート電極128が配設されることにある。ゲート電極 128は、エミッタ115、即ち導電性凸部118及び カーボンナノチェーブ122対して間隔をおいて対向す

【0138】図14(a)~(h)は図12図示の電界 放出型。命急延装置の製造方法を工程順に示す図である。 【0139】先ず、図13(a)、(b)、(c)を参 照して述べたように、モールド基板となるp型で(100)結晶面方位のSi単結晶基板131に、(111) 面からなる4斜面により規定される逆ピラミッドの形状 の凹部135を形成する。次に、凹部135%形成され たSi単結晶基板131をウエット酸化法により熟酸化 し、凹部135を含む全面にSiO2熟酸化絶縁属15 1を形成する。この時、絶縁層151は、基板131の (111)面、即ち、凹部135の側面において厚さ約 30 nm程度となるようにする。Si単結晶の(10 0) 面における熱酸化層の厚さは(111)面における 厚さと±10%以内で一致する。従って、(100)面 での酸化絶縁層の厚さから(111)面での厚さを見積 もることができる。

【0140】絡縁層151形成後。前述のような方法 で、凹部135の底部にカーボンナンチューブ136を 配置する(図14(a))。なお、以下の図14(b) ~ (h) においては、図を分かりやすくするため、カー

ボンナノチューブ136の図示を省略してある。 【0141】次に、図13(d)の工程と同様に、凹部 135内を埋めるように、Si単結晶基板131上にW 等の導電性材料からなる導電性材料原137を堆積す る。更に、導電性材料層137上に、『TO層等の導電性材料層138を同じくスパッタリング法により形成す

る(図14(b))。 【0142】次に図13(e)の工程と同様に質問 に厚さ0: 4μmのAl層142をコートしたパイレッ クスガラス基板(厚さ1mm)141を、導電性材料層 137、138を介するようにSi単結晶基板131に

接着する(図14(c))。 【0143】次に、図13(f)の工程と同様に、ガラ ス基板141背面のA1層142とSi単結晶基板13 1とをエッチング除去する。この様にして、ピラミッド 形状の導電性凸部152を覆うS102整酸化終縁層1

51を露出させる。 【0144】次に、ゲート電極となるW等の導電性材料 からなる導電性材料層153を、厚さ約0.5umとな からなる専軍性材料用103を、ほうを到し、0人間であるように、スパッタリング法により絶縁層151上に形成する。その後、フォトレジストの層153をスピンコート法により約0:9μm程度、即ち僅かにピラミッドの先端が隠れる程度の厚さに塗布する(図14

【0145】更に、酸素プラズマによるドライエッチングを行い、ピラミッド先端部 0. 7 μmほど現れるよ うに、レジスト層154をエッチング除去する(図14 (f))。その後、反応性イオンエッチングにより、ピラミッド先端部の導電性材料層153をエッチングし、 開口部155を形成する(図14(g))。

【0146】レジスト層154を除去した後、NH4F ・HF混合溶液を用いて、絶縁層151を選択的に除去する。この様にして、図14(h)に示すように、ゲート電極となる導電性材料層153の開口部155内で、 カーボンナノチューブ1.36(図示せず)及び導電性凸 部152を露出させる。

【0147】図14(a)~(h)図示の製造方法によ り製造された図12図示の電界放出型が斜端におい ては、エミッタ115の導電性凸部118(図14

(a)~(h)では符号152で指示)は、SIO2熱酸化絶縁層151の形成により尖鋭化された凹部135 を鋳型として形成されるため、その形状を引降いた、先 端部防尖鋭なピラミッド形状となる。 導電性凸部118 の先端部には、複数のカーボンナノチューブ122(図 

る電界放出型冷急を装置の先端部を示す拡大概略図であ る。この実施の形態は、カーボンナノチューブに代え、 フラーレン123を導電性凸部118上に配設したこと を特徴とする。 フラーレン123の構造上の特徴及び調

を存成とする。フラーレフ123の構造工の構成及の調製方法は、前述のフラーレン17と同様である。 【0149】図15図示の構造は図11(a)及び図1 2図示の電界放出型/針針を装置のいずれにも適用するこ とかできる。また、これら適用例の製造方法は、図13 (a)~(f)及び図14(a)~(h)図示の製造方 法を実質的にそのまま利用することができる。即ち、図 13(c)及び図14(a)図示の、凹部135の底部 にカーボンナノチューブを配置する工程において、カー ボンナノチューブに代えてフラーレン123を配置する という変更を行なうだけでよい。

【0·150】図16は本発明の更に別の実施の形態に係る真空マイクロ装置の一例である平板型画像表示装置を

示す断面図である。

【0151】図16図示の表示装置は、図12図示の電 界放出型命会を装置を利用して形成される。図16図示 の如く、ゲート電極128を構成する複数のゲートライ ンが紙面に直角な方向に西辺でれ、カソード西線層11 6を構成する複数のカソードラインが紙面に平行な方向に西別される。各画素に対応して、複数のエミック1.1 5からなるエミッタ群がカソードライン上に西設され

【0152】ガラス製の支持基板112と対向するよう にガラス製の対向基板172が酒設され、両基板11 2、172間に真空放電空間173が形成される。両基板112、172間の間隔は、周辺のフレーム及びスペ ーサ174により維持される。支持基板112と対向する対向基板172の面上には、透明な共通電極即もアノード電極176と、蛍光体層178とが配設される。 【0153】この平板型画像表示装置においては、ゲー トラインとカソードラインとを介して各画表におけるゲ ート電極128とエミッタ115との間の電圧を任意に 設定することにより、画素の点灯及び点滅を選択するこ とができる。即ち、画素の選択は、いわゆるマトリック ス駆動により、例えば、ゲートラインを線順次に選択し て所定の電位を付与するのに同期して、カソードライン に選択信号である所定の電位を付与することにより行な うことができる。

【0154】ある1つのゲートラインとある1つのカツ ードラインとが選択され、夫々所定の電位が付与された 時、そのゲートラインとカソードラインとの交点にある エミッタ群のみが動作する。エミッタ群より放出された電子は、アノード電極176に印加された電子により引

電子は、アノード電極176に印加された電土により51かれ、選択されたエミッタ群に対応した位置の蛍光体層178に達してこれを発光させる。
【0155】なお、図16図示の表示装置は、図12図示の電界放出型部論極装置を利用して形成されるが、他の実施の形態、例えばフラーレン123からなるエミッタ115を有する電界放出型部論極装置を利用した場合でも、同様に表示装置を形成することができる。また、これらの電界放出型部論極装置を利用して、電力変換装置によりの電界放出型部論極装置を利用して、電力変換装置によりの電子が出来のような。表示装置以 置例えばパワースイッチング装置のような。表示装置以外の真空マイクロ装置を形成することもできる。

【0156】以上、本発明を添付の図面に示す実施の形態を参照して述べたが、本発用は、その思想の範囲におり いて、図示の実施の形態以外の種々態様で実施すること が可能である。

[0157]

【発明の効果】本発明によれば、カーボンナリチューブ 或いはフラーレンを用いてエミックを形成するため、電 界放出特性が均一で且つ低電圧駆動が可能で電界放出効 率も高い電界放出型が急極装置及びその製造方法を提供 することができる。また、本発明によれば、高集積化が 容易で、生産性に富み、且つ同一形状の失説なエミッタを多数形成可能な電界放出型の部分は選及びその製造方 法を提供することができる。特に、カーボンナメチェー ブを用いた場合は、エミッタのアスペクト比を高くする ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)、(b)は本発明の実施の形態に係る電

界放出型、命
会
可
法
置
を
製造工程
順
に
示
す
概
略
に
面
図
。 【図2】(a)~(c)はカーボンナノチューブ及びフ ラーレンの詳細を示す図。

【図3】(a)、(b)は本発明の別の実施の形態に係 る電界放出型の斜弧装置を製造工程順に示す概略的面

【図4】(a)~(c)は本発明の更に別の実施の形態に係る電界放出型が斜極速装置を製造工程順に示す概略断

【図5】(a)~(c)は本発明の更に別の実施の形態 に係る電界放出型命陰極装置を製造工程順に示す概略断

【図6】(a)~(d)は本発用の更に別の実施の形態 に係る電界放出型冷陰極装置を製造工程順に示す概略断

【図7】(a)、(b)は、夫々、本発明の更に別の実 施の形態に係る電界放出型の斜弧装置を示す機能所面

【図8】(a)~(c)は本発明の更に別の実施の形態に係る電界放出型冷熱を装置を製造工程順に示す概略断 面図、(d)はその変更例を示す概略断面図。

【図9】(a)~(c)は本発別の更に別の実施の形態に係る電界放出型/命金を装置を製造工程順に示す概略断 面図、(d)はその変更例を示す概略断面図。 【図10】(a)、(b)は、夫々、本発明の更に別の

実施の形態に係る真空マイクロ装置の一例である平板型 画像表示装置を示す断面図。

【図11】(a)、(b)は本発別の更に別の実施の形態に係る電界放出型・部合体装置を示す概略的面図とその 先端降示す拡大概略図。

【図12】本発明の更に別の実施の形態に係る電界放出

型部を設置を示す概略断面図。 【図13】(a)~(f)は図11(a)図示の電界放出型部を設置を製造工程順に示す概略断面図。 【図14】(a)~(h)は図12図示の電界放出型常に受ける。

【図125】本発用の更に別の実施の形態に係る電界放出 型合金を装置の大端部を示す拡大概略図。

【図16】本発用の更に別の実施の形態に係る真空マイクロ装置の一例である平板型画像表示装置を示す断面

【図17】( a) ~ (c) は従来の電界放出型。部論を装置工程順に示す概略的面図。 【符号の説明】 12…支持基板

14…エミッタ

16…カーボンチュー

17…フラーレン

18…グラファイトシート

22…グラファイトシート 26…カーボンナノチューブ層

28…カソード西線層

32…充填屑

34…導電性排網

42…カソード電極(収集部材)

44…合成樹脂層

46…導電性材料層

52…絶縁層

54…ゲート電極

62…締縁屏

72…対向基板

73…真空放電空間

74…スペーサ 76…アノード電極

78…蛍光体層

82…アノード電極

112…支持基板 114…カソード配線層

115…エミック 116…英電性材料層 118…英電性公部

122:・ガーボンナノチュ 123:・・フラーレン

124…充填属

126…絶縁層

128…グート電極 ) 131…S I 単結晶基板(モールド基板) 135…凹部

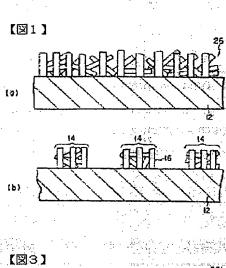
1 3 3 3 :: 山田 1 3 6 ··· カーボンナノチューブ 1 3 7、1 3 8 ·· 導電性材料層 1 4 1 ··· ガラス基板 1 5 1 ··· 酸化終肄験 1 5 3 ··· 導電性材料層

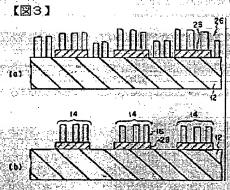
154…レジスト層

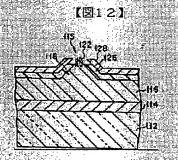
155…開口部

172::-対向基板 172::-対向基板 173::-真空放電空間 174::-スペーサ 176::-アノード電極

178…蛍光体層









【図15】

